

Характеристическое рентгеновское излучение молибдена



Физика

Современная физика

Природа рентгеновского излучения и его применение



Уровень сложности

твёрдый



Размер группы

2



Время подготовки

45+ Минут



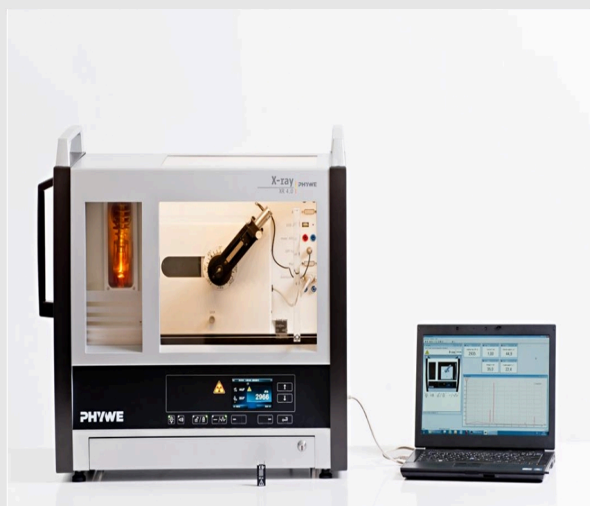
Время выполнения

45+ Минут

PHYWE
excellence in science

Общая информация

Описание

PHYWE
excellence in science

Экспериментальная установка

Большинство применений рентгеновских лучей основано на их способности проходить сквозь вещество. Поскольку эта способность зависит от плотности вещества, становится возможным получение изображений внутренних частей объектов и даже людей. Это находит широкое применение в таких областях, как медицина или безопасность.

Дополнительная информация (1/2)

PHYWE
excellence in science

Предварительные

знания



Предварительные знания, необходимые для этого эксперимента, приведены в разделе "Теория".

Принцип



Рентгеновская трубка с молибденовым анодом генерирует рентгеновское излучение, которое выбирается с помощью монокристалла в зависимости от угла Брэгга. Счетчик-трубка Гейгера-Мюллера измеряет интенсивность излучения. Углы скольжения характеристических рентгеновских линий затем используются для определения энергии.

Дополнительная информация (2/2)

PHYWE
excellence in science

Обучение

цель



Задачи

Цель этого эксперимента - исследовать характеристическое рентгеновское излучение молибдена.

- Проанализируйте интенсивность рентгеновского излучения молибдена в зависимости от угла Брэгга с помощью монокристалла LiF.
- Проанализируйте интенсивность рентгеновского излучения молибдена в зависимости от угла Брэгга с помощью монокристалла KBr.
- Определите значения энергии характеристических рентгеновских лучей молибдена и сравните их со значениями, которые были определены на основе соответствующей диаграммы энергетических уровней.

Теория (1/3)

Когда электроны с высоким уровнем кинетической энергии налетают на металлический анод рентгеновской трубки, образуется рентгеновское излучение с непрерывным распределением энергии. На спектр тормозного излучения накладываются дополнительные дискретные линии. Если атом материала анода ионизируется на К-оболочке, после электронного удара электрон с более высокой оболочки может занять свободное место, испуская квант рентгеновского излучения. Энергия этого рентгеновского кванта соответствует разности энергий двух оболочек, участвующих в этом процессе. Поскольку эта разность энергий зависит от конкретного атома, результирующее излучение также называется характеристическим рентгеновским излучением. На рис. 1 показана диаграмма энергетических уровней молибдена. Характеристическое рентгеновское излучение, возникающее при переходе от L-оболочки в К-оболочку, называется K_{α} излучением, в то время как излучение, возникающее при переходе от M-оболочки к К-оболочке, называется K_{β} излучением (переходы ($M_1 \rightarrow K$ и $L_1 \rightarrow K$) запрещены в соответствии с квантово-механическими правилами отбора).

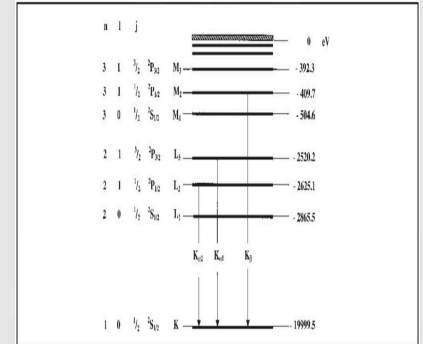


Рис. 1: Диаграмма энергетических уровней молибдена ($Z = 42$)

Теория (2/3)

Характеристические рентгеновские линии молибдена имеют следующие энергетические уровни (рис. 1):

$$E_{K_{\alpha}^*} = E_K - \frac{1}{2}(E_{L_2} + E_{L_3}) = 17,427 \text{ кэВ} \quad (1)$$

$$E_{K_{\beta}} = E_K - E_{M_{2,3}} = 19,590 \text{ кэВ}$$

$E_{K_{\alpha}}$ - среднее значение энергии $K_{\alpha 1}$ и $K_{\alpha 2}$ линий. Анализ полихроматических рентгеновских лучей становится возможным благодаря использованию монокристалла. Когда рентгеновские лучи с длиной волны λ падают на плоскости решетки монокристалла под углом скольжения θ , лучи, которые отражаются от плоскостей решетки, конструктивно интерферируют друг с другом при условии, что их разность хода Δ соответствует целому кратному длины волны. В соответствии с рис. 2, закон Брэгга применим к конструктивной интерференции:

$$2d \sin(\theta) = n\lambda \quad (2) \quad (d: \text{межплоскостное расстояние; } n = 1, 2, 3, \dots)$$

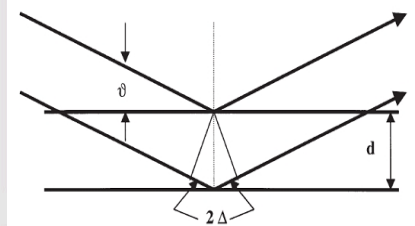


Рис. 2: Брэгговское рассеяние на паре плоскостей решетки

Теория (3/3)

Если известно межплоскостное расстояние d , то с помощью угла скольжения θ можно определить длину волны λ . Энергия излучения возникает в результате:

$$E = h \cdot f = \frac{hc}{\lambda} \quad (3)$$

Объединяя (2) и (3), получаем:

$$E = \frac{n \cdot h \cdot c}{2d \cdot \sin(\theta)} \quad (4)$$

Примечание:

Данные диаграммы уровней энергии были взяты из «Справочника по химии и физике», CRC Press Inc., Флорида.

Постоянная Планка $h = 6,6256 \cdot 10^{-34} \text{ Дж}\cdot\text{с}$

Скорость света $c = 2,9979 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$

Межплоскостное расстояние LiF (200) $d = 2,014 \cdot 10^{-10} \text{ м}$

Межплоскостное расстояние KBr (200) $d = 3,290 \cdot 10^{-10} \text{ м}$

Эквивалент 1 эВ $= 1,6021 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$

Оборудование

Позиция	Материал	Пункт No.	Количество
1	XR 4.0 X-ray Базовая рентгеновская установка, 35 кВ	09057-99	1
2	XR 4.0 X-ray Гониометр для рентгеновской установки, 35 кВ	09057-10	1
3	XR4 Съёмная рентгеновская трубка Plug-in Mo tube	09057-61	1
4	XR 4.0 X-ray Рентгеновские характеристики, расширение	09135-88	1

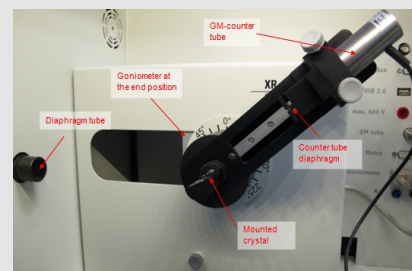
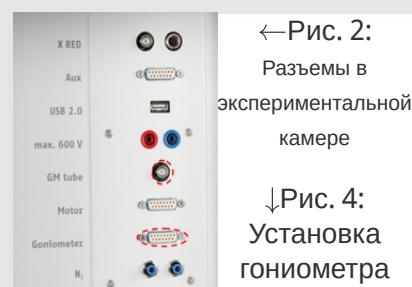
Подготовка и выполнение работы

Подготовка

PHYWE
excellence in science

Подключите гониометр и счетчик Гейгера-Мюллера к соответствующим гнездам в экспериментальной камере (см. красную маркировку на рис. 3). Блок гониометра с кристаллом анализатора должен располагаться в крайнем положении с правой стороны. Закрепите трубку счетчика Гейгера-Мюллера с держателем на заднем упоре направляющих. Не забудьте установить перед счетчиком диафрагму (см. рис. 4). Вставьте диафрагменную трубку диаметром 2 мм в выходное отверстие блока подключения трубки.

Для калибровки: Убедитесь, что в параметры гониометра введен правильный кристалл. Затем выберите "Меню", "Гониометр", "Автокалибровка". Теперь прибор определит оптимальные положения кристалла и гониометра относительно друг друга, а затем и положения пиков.



Выполнение работы (1/3)

PHYWE
excellence in science

- Подключите рентгеновскую установку через USB-кабель к USB-порту компьютера (нужный порт рентгеновской установки отмечен на рисунке 5).
- Запустите программу `measure`. На экране появится виртуальная рентгеновская установка.
- Вы можете управлять рентгеновской установкой, нажимая на различные функции на виртуальной рентгеновской установке и под ней. Кроме того, Вы можете изменить параметры на самой рентгеновской установке. Программа автоматически примет настройки.



Рис. 5: Подключение компьютера

Выполнение работы (2/3)

PHYWE
excellence in science

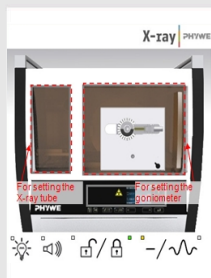


Рис. 6: Часть интерфейса ПО

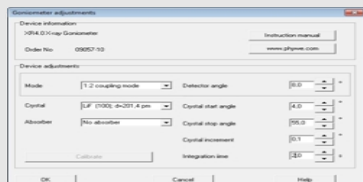


Рис. 7: Настройки гониометра (кристалл LiF)

- Нажмите на экспериментальную камеру (см. красную маркировку на рис. 6), чтобы изменить параметры эксперимента. Выберите параметры, как показано на рис. 7, для кристалла LiF. Если Вы используете кристалл KBr, выберите начальный угол 3° и конечный угол 75° .
- Если Вы нажмете на рентгеновскую трубку (см. красную маркировку на рис. 6), можно изменить напряжение и ток рентгеновской трубки. Выберите параметры, как показано на рис. 8.

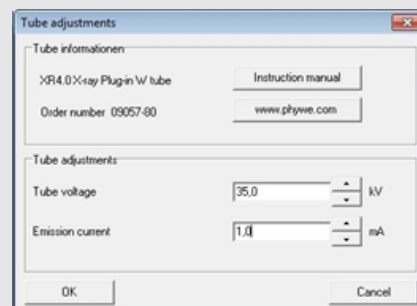
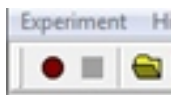


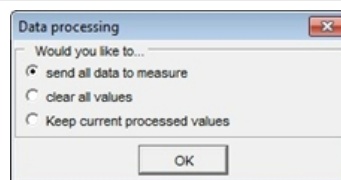
Рис. 8: Настройки напряжения и силы тока

Выполнение работы (3/3)

- Начните измерение, нажав на красный круг:



- После измерения появится следующее окно:



- Выберите первый пункт и подтвердите выбор нажатием кнопки ОК. Теперь измеренные значения будут переданы непосредственно в программу measure.
- В конце данного руководства Вы найдете краткое введение в оценку полученных спектров.

Обзор настроек гониометра и рентгеновской установки:

- Режим сопряжения 1:2
- Время выхода 2 с; ширина углового шага 0,1°
- Диапазон сканирования 4°-55° (монокристалл LiF) и 3°-75° (монокристалл KBr)
- Анодное напряжение $U_A = 35$ кВ; анодный ток $I_A = 1$ мА



Оценка

Задание 1

PHYWE
excellence in science

Проанализируйте интенсивность рентгеновского излучения молибдена в зависимости от угла Брэгга с помощью монокристалла LiF.

На рис. 9 показан рентгеновский спектр молибдена, который был проанализирован с монокристаллом LiF. Четкие линии накладываются на непрерывный тормозной спектр. На углы скольжения этих линий не влияет анодное напряжение. Это идентифицирует их как характеристические рентгеновские линии. Первые три пары линий могут быть отнесены к интерференции первого, второго и третьего порядка. Из-за уменьшения интенсивности спектра в направлении больших углов скольжения интерференции четвертого и пятого порядков видны только для линии K_α . Разделение дублета K_α наблюдается уже при $n = 4$ и $n = 5$.

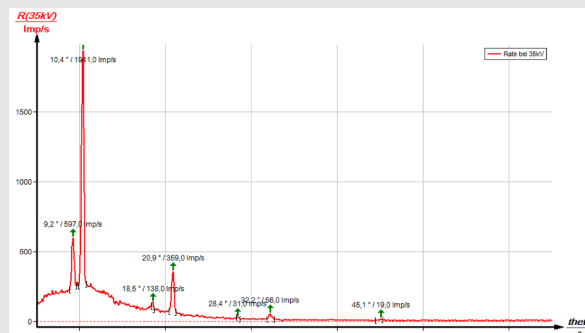


Рис. 9: Интенсивность рентгеновского излучения молибдена в зависимости от угла скольжения ϑ ; кристалл анализатора: LiF

Задание 2

PHYWE
excellence in science

Проанализируйте интенсивность рентгеновского излучения молибдена в зависимости от угла Брэгга с помощью монокристалла KBr.

Если монокристалл LiF заменить на монокристалл KBr (рис. 10), то из-за большего межплоскостного расстояния кристалла могут наблюдаться интерференции вплоть до четвертого порядка.

Спектр тормозного излучения на рис. 10 показывает четкий скачок интенсивности при $\theta = 8,2^\circ$ и $\theta = 16,5^\circ$. Это соответствует значению поглощения К-края брома ($E_K = 13,474$ кэВ) при $n = 1$ и $n = 2$, что можно ожидать теоретически. В этой области тормозного спектра невозможно наблюдать поглощение К-края калия, лития и фтора, поскольку интенсивность слишком мала.

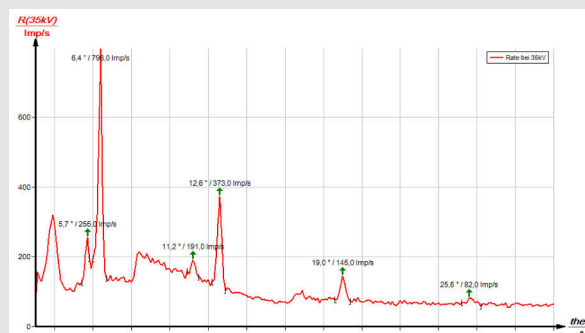


Рис. 10: Интенсивность рентгеновского излучения молибдена в зависимости угла скольжения ϑ ; кристалл анализатора: KBr

Задание 3

Определите значения энергии характеристического рентгеновского излучения молибдена и сравните их со значениями, которые были определены на основе соответствующей диаграммы энергетических уровней.

В таблице 1 показаны углы скольжения θ , которые были определены с помощью рис. 9 и 10, а также значения энергии для характеристических рентгеновских линий молибдена, вычисленных с помощью уравнения (4). Исходя из значений энергии характеристических линий задач 1 и 2, получаются следующие средние значения: $E_{K\alpha} = 17,244$ кэВ и $E_{K\beta} = 19,338$ кэВ.

Сравнение с соответствующими значениями из (1) показывает хорошее соответствие. Оценка двух спектров может быть изменена следующим образом: Используйте значения энергии характеристических линий, определенных для одного из спектров, чтобы определить межплоскостное расстояние кристалла анализатора, который использовался для другого спектра.

	$\theta/^\circ$	Line	$E_{\text{exp}}/\text{keV}$
LiF crystal			
$n=1$	10.4	K_α	17.100
	9.2	K_β	19.525
$n=2$	20.9	K_α	17.244
	18.5	K_β	19.401
$n=3$	32.2	K_α	17.324
	28.4	K_β	19.399
$n=4$	45.1	K_α	17.390
KBr crystal			
$n=1$	6.4	K_α	16.823
	5.7	K_β	18.942
$n=2$	12.6	K_α	17.286
	11.2	K_β	19.425
$n=3$	19.0	K_α	17.339
$n=4$	25.6	K_α	17.446

Таблица 1: Результаты

Примечание

Программное обеспечение measure

С помощью программного обеспечения measure пики в спектре могут быть определены довольно легко:

- Нажмите кнопку "Маркировка" и выберите область для определения пика 
- Нажмите на кнопку "Анализ пика" 
- Появится окно "Анализ пиков" (см. рис. 11). Затем нажмите "Рассчитать".
- Если вычислены не все желаемые пики (или их слишком много), скорректируйте допустимую погрешность соответствующим образом.

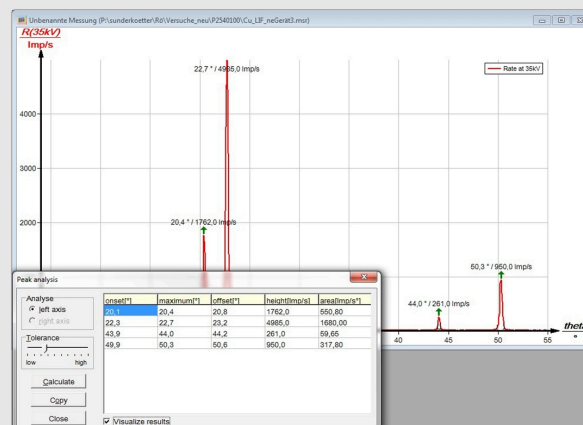


Рис. 11: Автоматический анализ пиков с помощью measure.